

Datos técnicos

FLK-XSubwindow



Descripción general del producto: FLK-XSubwindow

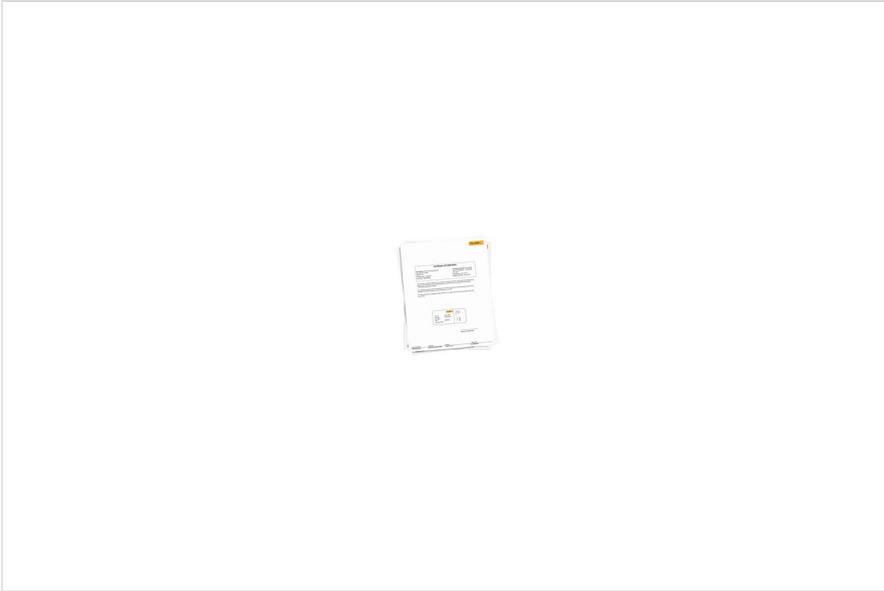
La subvisualización modifica el número de píxeles usados en el conjunto, lo que permite que la cámara logre una mayor frecuencia de refresco que sin ella.

Se requiere una calibración para cada modo de subvisualización ordenado.

Especificaciones: FLK-XSubwindow

TiX1000	TiX660 y TiX640
<p>Opción 1: 640 × 480 (60 fps) Opción 2: 384 × 288 (120 fps) Opción 3: 1024 × 96 (240 fps)</p>	<p>Opción 1: 640 × 480 (60 fps) Opción 2: 384 × 288 (120 fps)</p>

Modelos



FLK-XSubwindow

Calibration of each individual Subwindowing mode to the camera. For TiX1000, TiX660 and TiX640 Infrared Cameras.

Calibration of each individual Subwindowing mode to the camera. For TiX1000, TiX660 and TiX640 Infrared Cameras.

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation

Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU.
(800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África

+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE

www.fluke.com

Latin America

Tel: +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/es-co

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
04/2025

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.